PASJ2020 WEOO07

J-PARC リニアックの低電力高周波機器の湿度変動補正 PHASE DRIFT CORRECTION SYSTEM OF LLRF FOR HUMIDITY AT J-PARC LINAC

二ツ川健太 *^{A)}, Ersin Cicek^{A)}, 方志高 ^{A)}, 福井佑治 ^{A)}, 篠崎信一 ^{B)}, 平根達也 ^{B)}, 佐藤福克 ^{C)}

Kenta Futatsukawa^{* A)}, Ersin Cicek^{A)}, Zhigao Fang^{A)}, Yuji Fukui^{A)},

Shinichi Shinozaki^{B)}, Tatsuya Hirane^{B)}, Yoshikatsu Sato^{C)}

^{A)} High Energy Accelerator Research Organization

^{B)} Japan Atomic Energy Agency

^{C)} Nippon Advanced Technology Co.,Ltd.

Abstract

In the J-PARC linac, it was clear that the momentum od the output beam fluctuates depending on the humidity of the klystron gallery. Therefore, we have measured the humidity characteristics of RF devices relating to the digital feedback and feedfoward (DFB·FF), the RF reference distribution system. The local constant temperature and humidity enviroments in the 19" racks were installed, and the phase drift depending on the gallery humidity was measured and corrected using the DFB·FF system as the demonstration. In addition, the RF reference distribution system will be modified to be able to measure the phase drift and adjust for this effect at the summer shutdown of 2020.

1. はじめに

2018 年 3 月に J-PARC リニアックの出射ビームの 運動量を利用運転時も監視できる体制が整った。同 時に,この運動量が外気の湿度に依存して大きく変 動していることが判明した。これは,加速空洞の電場 を制御している低電力高周波制御 (LLRF) システム の高周波 (RF) 機器が,設置環境の湿度変動によって 位相ドリフトまたは振幅変動を引き起こしているこ とを意味している。LLRF システムが設置されてい るクライストロンギャラリの空調システムは,温度 を 27±2 ℃の範囲に管理できるように設計されてい るが,湿度に関しては制御できない。実際に 2017 年 度のギャラリ内の環境の実測データから,相対湿度 は乾燥する冬季には 15%,梅雨の時期には 65% にな り,その差は 50% になっていた。

LLRF システムの湿度変動の全体像を掴むために, 高周波基準信号分配システムで使用している RF 機 器やデジタルフィードバック・フィードフォワード (DFB-FF)を実装している cPCI のアナログボードな どに対して,恒温恒湿槽を使用した湿度特性の測定試 験を実施している。それらの試験結果とギャラリの 温湿度の実測データから考察すると,当施設の LLRF システムの RF 機器において,湿度変動による位相ド リフト量は温度変動による位相ドリフト量と比較し て,1桁以上大きいことが分かった。これらの結果を 基に,耐湿と恒湿の両面からの対策を検討して,安定 したビームの利用運転に繋げていく必要がある。

2. RF 機器の湿度特性

2.1 RF 基準信号分配システム

J-PARC リニアックでは, 312MHz と 960MHz の LO(Local Oscillator) をそれぞれ 24 式の 324MHz と 25 式の 972MHz の LLRF システムに分配している [1]。 RF 基準信号分配システムを構成している J-PARC リ ニアック高周波基準信号発生器 (CDX-KEK021) と呼 ばれる専用の発振器で, J-PARC マスタークロックの 12MHz に位相同期した各 LO を生成している。こ の CDX-KEK021 の湿度特性を測定した結果, 温度を 27 ℃の一定にして湿度を 65% から 20% に変更した 条件で, 312MHz LO で約 –1.5 deg., 960MHz LO で約 –4.0 deg. の位相ドリフトが測定された。

2.2 DFB·FF システム

324MHz LLRF システムでは, RF&CLK board(CDX-JPARC005) と down conveter/IQ modulator board(CDX-JPARC004) の 2 種類の cPCI のアナログボードを使用 している [2]。CDX-JPARC005 は 324MHz RF, 312MHz LO, 48 MHz ADC/FPGA CLK(clock) を生成している。 温度を 27 ℃の一定にして湿度を 65% から 20% に変 更した条件で, 324MHz RF で約 –1.8 deg., 312MHz LO で約 –1.0 deg, 48MHz CLK で約 –0.8 deg. の位相ド リフトが測定された。CDX-JPARC004 には, 324MHz RF を 12MHz IF(Intermediate Frequency) にダウンコン バートする回路が 4 式実装されている。同条件で最 も悪いチャンネルで約 0.2% の振幅変動, 約 0.2 deg. の位相ドリフトがあるという結果が得られた。

972MHz LLRF システムでも 324MHz と同じよう に 2 種類の cPCI のアナログボードを使用してい る。RF&CLK board(CDX-JPARC018) は 972MHz RF, 960MHz LO, 48 MHz ADC/FPGA CLK を生成してい る。同条件で 972MHz RF で約 -2.0 deg., 960MHz LO で約 -2.4 deg, 48MHz CLK で約 -0.2 deg. の位 相ドリフトが測定された。down conveter/IQ modulator board(CDX-JPARC019) は, CDX-JPARC004 と同じ ように 4 式の 972MHz RF を 12MHz IF にダウンコン バートする回路で構成されている。同条件で最も悪 いチャンネルで約 0.3% の振幅変動,約 0.2 deg. の位 相ドリフトがあるという結果が得られた。

^{*} kenta.futatsukawa@kek.jp

Proceedings of the 17th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan September 2 - 4, 2020, Online

PASJ2020 WEOO07

| | outer | insulator | humidity | temperature |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| name | size, materials | size,materials | coefficient | coefficient |
| | [mm] | [mm] | [deg./50%] | [deg./deg.C] |
| | | | | (rise/fall) |
| 5B-008X-23-23 | ϕ 3.16, flame-retardantn | ϕ 1.65, cross-linked | -5.14 | +0.4734/+0.3684 |
| | non-halogen | polyethylene | | |
| 5B-041-96-96 | ϕ 3.10, ETFE | ϕ 2.30, Microporous PTFE | -0.40 | -0.0648/-0.0657 |
| 5B-029-60-60 | ϕ 4.10, ETFE | ϕ 0.98, PTFE | -0.69 | +0.3881/+0.3963 |
| 5B-072-94-94 | ϕ 5.30, FEP | ϕ 4.05, Microporous PTFE | -0.37 | -0.0366/-0.0380 |
| 5B-055-94-94 | ϕ 5.46, FEP | ϕ 4.19, Microporous PTFE | -0.05 | +0.1458/+0.1362 |
| 5B-002-18-07 | ϕ 2.20, seamless Cu | ϕ 1.68, PTFE | -0.02 | +0.1124/+0.1110 |

Table 1: Temperature and Humidity Coefficients per a 10 m Cable for Various Types of Cables against 972MHz RF

2.3 RF ケーブル

Table 1 に様々な RF ケーブル種類の温湿度特性の 測定結果を示す。データの湿度特性は, 27 ℃一定の 温度で 15% から 65% に変更したときの 972MHz RF の位相ドリフト量として評価した。調査対象の種類 が十分とは言えないが, 昨年度までに測定していた 結果と合わせて, 以下の傾向がある。

- 湿度は外部材質から侵入して浸透までの時間がかかるためなのか、太いケーブルほど湿度特性が良い傾向がある。幸運にも加速器トンネルとギャラリ間に敷設していた LDF2RK-50 の湿度特性は良かった。
- 外部材質からの侵入の影響なのか,湿度の侵入 がほとんどないと思われる外部材質がシームレ スの銅であるセミリジッドケーブルは耐湿特性 が良いという結果が得られた。
- 湿度の影響を受ける過程は自明ではないが,光 ケーブルも湿度の影響を受ける。
- 温度特性は中心導体が単線より撚線の方が良い 傾向がある。

これらの結果に基づいて, 19" ラック内の配線にお いて, DFB·FF 制御や位相ドリフトに関係したモニタ 用の RF ケーブルを, 高信頼度のセミリジッドケーブ ルに変更する予定である。

2.4 基板材

RF 回路基板材による湿度依存性の相違を調査す るために,300 mm のマイクロストリップラインが 9 本引いてある 5 種類の基板を製作した。その基板を 5 往復させることで,実質 1500 mm のマイクロスト リップラインを通過させた。データの湿度特性は,27 ℃一定の温度で 15% から 65% に変更して,972MHz RF が位相ドリフトする量として評価した。Table 2 に 測定された基板材の温湿度特性の結果をまとめる。 当施設の LLRF システムのアナログボードで頻繁に 使用されているガラスエポキシは,温湿度によって比 較的大きな影響を受けることが明確になった。今回 測定した基板材の中では,ロジャース製の Ro4003C が優れた湿度測定を持つ結果になった。同基板材は 試験を行った中で温度特性が最も良い訳ではないが, ギャラリの年間温度変動の実績では,同じ場所での 温度変動が1℃以下である。これらを考慮して,今 後のアナログモジュールの開発で使用する基板材は, 可能な限り Ro4003C を使用する予定である。

2.5 湿度特性の良い RF 機器

キーサイト・テクノロジー製の FieldFox ハンドヘルドマイクロ波アナライザ N9913A の温湿度特性試験の結果を Table 3 に示す。N9913A には Vector Volt Meter(VVM)機能があり,972MHz の位相差のドリフトを測定している。2 台の N9913A を測定して悪い方の結果でも,温度を 27 ℃の一定にして湿度を 65% から 15% に変更した条件で,位相ドリフトは 0.011 deg.,温度係数は -0.040 deg./℃となった。これは、ギャラリの環境変動の範囲での N9913A の位相ドリフト量は 972MHz で 0.1 deg. 以内であることを示唆している。恒温恒湿環境に設置しない条件でも、当施設の要求性能を満たし、N9913A を位相ドリフトの基準モニタとして使用することが可能である。

リニアックでは、隣接空洞との位相差を測定する目 的で、324MHz LLRF システムで 23 台、972MHz LLRF システムで24台の空洞間位相監視モニタを設置し ている。現段階で 324MHz 用と 972MHz 用の空洞間 位相監視モニタの 23 台中の 22 台と 24 台中の 21 台 に対して,湿度特性の測定試験を実施した。各周波数 で1台だけ性能が悪い機器が存在したが、そのモニタ を除いた温湿度特性の平均値を Table 4 に示す。温度 を 27 ℃の一定にして湿度を 65% から 15% に変更し た条件で、324MHz 空洞間位相監視モニタの位相ドリ フト量は、16台が 0.1 deg. 以下、5台が 0.1-0.2 deg. の 範囲に入っている。同条件で, 972MHz 空洞間位相監 視モニタの位相ドリフト量は.18 台が 0.1 deg.以下. 2 台が 0.1-0.2 deg. の範囲にあるという結果が得られ た。このモニタは各ステーションに設置され、異なる LLRF システムの DFB で制御されている隣接空洞の 位相差を測定していることから, DFB-FF システムに 関連した RF 機器の位相ドリフト量に違いがあるか の監視に役立つと期待している。

2.6 防湿処理

J-PARC リニアックでは, 324MHz で 24 式, 972MHz で 25 式の LLRF システムを使用している。ここで

PASJ2020 WEOO07

Table 2: Temperature and Humidity Coefficients per a 1500 mm Micro Strip Line for Various Types of Substrates against 972MHz RF

| | | coefficient of | water | relative | humidity | temperature |
|---------|------------------|------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| name | materials | linear expansion | absorption | permittivity | coefficient | coefficient |
| | | [ppm/deg.C] | [%] | | [deg./50%] | [deg./deg.C] |
| MEG6 | PPE | 14~16/14~16 | 0.14 | 3.4 | -8.13 | -0.0064 |
| CGP500A | Teflon | 21/21 | 0.01 | 2.6 | -0.59 | -0.0543 |
| Ro4350B | ceramic filler | 14/16 | 0.06 | 3.48 | -0.67 | -0.0844 |
| Ro4003C | ceramic filler | 11/14 | 0.08 | 3.38 | -0.15 | +0.2033 |
| R1705SX | glass epoxy FR-4 | 11~13/13~15 | 0.06 | 4.7 | -2.75 | -0.7254 |

Table 3: Temperature and Humidity Coefficient of a Vector Network Analyzer, N9913A against 972MHz RF

| N9913A (serial No.) | humidity coefficient [deg./50%] | temperature coefficient [deg./deg.C] |
|--------------------------|---------------------------------------|--|
| MY58312428 MY58312427 | -0.011 + 0.009 | $\frac{(1136/1011)}{-0.040/-0.040} + 0.031/+0.023$ |

Table 4: Temperature and Humidity Coefficients of Neighboring Cavity Phase Monitors

| neighboring | humidity | temperature |
|-------------|-------------|---------------|
| cavity | coefficient | coefficient |
| phase | [deg./50%] | [deg./deg.C] |
| monitor | | (rise/fall) |
| 324MHz | +0.061 | -0.001/-0.002 |
| 972MHz | +0.050 | +0.004/+0.001 |

使用されている全てのアナログボードに対して耐 湿を考慮して, 再製作することは予算的に困難であ る。そこで, 既存のボードを活かす意味で, 製作後の ボードに対して防湿処理で耐湿性能の向上ができな いかを検討した。今回は, RF 基板の防湿処理として 実績があるヒュミシール製 1B66NS 防湿スプレーを 用いた。試験対象の RF 機器は, CDX-KEK021, CDX-JPARC018 と CDX-JPARC019 の各 1 枚とした。防湿 処理の前後, 温度 27 ℃の一定にして湿度を 10% から 90% へ変化させ, 防湿処理の効果を評価した。

CDX-KEK021 のおいては, 変動量に変化はないも のの, 時定数が20時間から43時間に改善した。CDX-JPARC018 は変動量と時定数に関して変化はなかっ た。CDX-JPARC019 に関しては, 変動量が-1.09 deg. から-0.88 deg. に 20% の改善, 時定数が10時間から 34時間に延伸できた。しかし, 改善量も劇的なもの ではなく, 時定数の延伸も日々の変動の抑制には繋 がっても, 年間の変動抑制という観点からは効果が 期待できない。従って, 防湿処理による耐湿性能の向 上の効果は小さく, 防湿材の誘電率の影響でボード の RF 特性が変わってしまうリスクと照らし合わせ ると, 全数の RF 機器に対して防湿処理を実施する価 値はないと判断した。

3. 恒温恒湿環境下の整備

防湿処理や湿度特性の良い RF ケーブルに交換す るなどの耐湿の対策では,劇的な改善が見込めなかっ た。一方で,ギャラリ全体に対して湿度制御が可能な 空調機を実装して,恒温恒湿環境を整備することは 現実的には困難である。そこで,重要な RF 機器が設 置されている 19" ラックに対して,局所的な恒温恒湿 環境を整備して,位相ドリフトや振幅変動を抑える 方針で検討を進めている。

2019 年の夏期シャットダウンの前までに, 高周波 基準信号分配システムの CDX-KEK021 が設置されて いる MEBT1 の 19" ラックに精密空調器 (PAU-A1400-S-HC) を設置した。これにより, 発振器起因の RF 基 準信号の湿度変動を抑制させた [3]。また, 同ラック は 2018 年度は自営の目張りで空気の流出入を抑え ていたが, 2019 年の夏期シャットダウン中に気密性 の高いラックに変更を行っている。

2019年の夏期シャットダウン後に, 324MHz 系の 最下流空洞である SDTL16 および 972MHz 系の最上 流空洞である MEBT2B1 の LLRF システムが設置さ れている 19" ラックに, 精密空調器 (PAP05A1-K) を 追加して恒温恒湿環境の整備を行った (Fig. 1)。この ときに, MEBT1 と同様に気密性の高いラックに交換 している。これにより,本ラック内の水蒸気量の変動 をギャラリの水蒸気量の変動の 1/20 以下に抑制でき た [4]。このラック内にモニタ (以下, 位相ドリフトモ ニタ)を追加して, 恒温恒湿環境下に LLRF システム が設置されている空洞ピックアップ信号とギャラリ 環境下に LLRF システムがある空洞ピックアップ信 号を比較することで, 温湿度の環境外乱による位相 ドリフトを評価する。



Figure 1: Configuration of 324MHz and 972MHz LLRF systems with constant temperature and humidity enviroment.

4. 位相ドリフト量の補正

恒温恒湿環境に設置された位相ドリフトモニタ で、324MHz LLRF システムでは、恒温恒湿環境下の SDTL16 の空洞ピックアップ信号とギャラリ環境下 の SDTL15 の空洞ピックアップ信号を 12MHz IF に ダウンコンバートして汎用のオシロスコープで時 間差を測定している。972MHz LLRF システムでは、 恒温恒湿環境下の MEBT2B1 の空洞ピックアップ信 号とギャラリ環境下の MEBT2B2·ACS01 の空洞ピッ クアップ信号を同じように 12MHz IF にダウンコン バートして時間差を測定している。

Figure 2(a) に 972MHz の位相ドリフト量のトレン ドを, (b) に同刻のギャラリの湿度を示す。ギャラリ の湿度変動に依存して, 1 deg. 以上の位相ドリフト が測定された。また, Fig. 2(a) 中の黒線と赤線を比較 することで, MEBT2B2 と ACS01 で位相ドリフトの 傾向は相似であり, 湿度による位相ドリフト量のス テーション差は大きくないことを確認することがで きる¹。



Figure 2: Trends of (a) phase drift measured by the phase drift monitor and (b) humidity of the klystron gallery, respectively.

前述の通り,各ステーションに設置されている空 洞間位相監視モニタの温湿度特性は良く,その測定 値の信頼度は高い。そこで,ギャラリ環境下にある MEBT2B2 と恒温恒湿環境下にある MEBT2B1 に対 して,空洞間位相監視モニタで測定された位相差と 位相ドリフトモニタで測定された時間差との相関を Fig. 3 に示す。図中の赤線は,位相と時間差の理想的 な傾きを示している。この2種類のモニタでの測定 値からきれいな相関を確認することができ,位相ド リフトモニタで測定された値の信頼度を確認するこ とができた。



Figure 3: Correlation of measured values between the neighboring cavity phase monitor and the phase drift monitor.

そこで,位相ドリフトモニタの測定値を基に,位相 ドリフト量の補正試験を実施した。恒温恒湿環境下 にある LLRF システムは位相変動がなく,ギャラリ 環境下にある LLRF システムの位相ドリフト量は個 体差が小さく同量であると仮定して,各ステーショ ンの DFB-FF システムを使用してデジタル的に補正 した。位相ドリフトモニタの測定値は誤差が大きい ことから, IIR の LPF フィルタを通過させた値に対し て補正を行っている。位相の設定最小単位が 0.1 deg. であることから,位相ドリフトモニタでの測定時間 差の変動が 972MHz で 0.075 deg. 相当を超えたとき に,自動的に補正を行うようにしている。

Figure 4 に補正を実施したときの (a) 972MHz の位 相ドリフト量のトレンドと (b) 同刻のギャラリの湿 度を示す。IIR フィルタを通過した値 (黒線) が一定 以上変動したときに, 補正値 (緑線) が変更され, 変動 と反対方向に測定値が動いていることが分かる。こ の位相ドリフトの補正により, 位相変動を絶対値で ±0.075 [deg. に抑制することができた。



Figure 4: Trends of (a) phase drift measured by the phase drift monitor using the phase drift correction and (b) humidity of the klystron gallery, respectively.

¹ 空洞間位相監視モニタの結果では,空洞間位相監視モニタ 自体の変動量と実際のドリフト量のステーション差は同定 である。

Proceedings of the 17th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan September 2 - 4, 2020, Online

PASJ2020 WEOO07



Figure 5: Upgrading plan of the RF reference distribution system.

2020年の夏期シャットダウン中に位相ドリフトモニタを専用のものに入替えて,本格的に運用を開始する予定である。

5. 高周波基準信号分配システムの改修

CDX-KEK021 が設置されているラックに対して, 恒温恒湿環境を整備したことで安定度の向上はあっ たが,敷設している光ケーブルの湿度特性が無視で きない量であることが実測結果から分かっている。 そこで,2020年の夏期シャットダウン中に高周波基 準信号分配システムの改修を予定している (Fig. 5)。 光カプラが実装されていた恒温槽を,恒温恒湿槽に 変更する予定である。

312MHz LO と 960MHz LO の 2 種類の周波数間の 変動をローデ・シュワルツの RTO2014 で測定する。 現状では, この周波数間の補正は不要と考えている が, 960MHz の光ラインに遅延器が設置され, 変動が 大きい場合は調整ができる構成となっている。

敷設されている光ケーブルは,960MHz LO の最 長ラインで湿度が 20% 程度の変動があったときに 0.3 deg. 程度の変動があり,位相ドリフトの補正が必 要であると認識している。各ステーションに敷設し ている光ケーブルには,既設でモニタ用に戻り信号 ラインが用意されている。改修後の分配システムで はこの戻り信号ラインを活用する。O/E モジュール と測定器の数を削減するために,光スイッチを活用 して,各ラインを順番に測定する方法を採用する予 定である。湿度による位相ドリフトはゆっくりした 変動であるために,同時測定は必要ではないと考え ている。測定器は上記で紹介した温湿度特性が良い N9913A を使用して,この補正は分配先のステーショ ンの DFB-FF システムでデジタル的に位相を回転さ せることで実施する予定である。

長距離伝送の場合は、周波数変動は位相変動に繋 がるために、J-PARCマスタークロックの12MHz信 号の周波数も測定する予定である。測定には, GPS 時 刻周波数システムの SRS 製 FS740 と周波数カウンタ のキーサイト・テクノロジー製 53220A を使用する 予定である。

6. まとめ

J-PARCリニアックからの出射ビームの運動量は湿度に依存して変動していることが明らかになった。 J-PARCリニアック高周波基準信号発生器やDFB・FF で使用している RF 機器のクライストロンギャラリ 環境での湿度による位相ドリフトは、同環境の温度 による位相ドリフトと比較して 10 倍以上影響が大きいことが明確になった。そこで、当施設のLLRF シ ステムで使用している RF ケーブルを湿度特性の良いセミリジッドケーブルに交換するなどの耐湿対策 を実施すると共に、局所的な恒温恒湿の環境を整備 して位相ドリフト量の補正を行った。

また,2020年の夏期シャットダウン中に高周波基 準信号分配システムの改修を実施して,RF基準信号 の信頼度を向上させる予定である。

参考文献

- K. Futatsukawa *et al.*, "Upgrade of the RF Reference System for the J-PARC 400 MeV LINAC", Proc. of the 8th Annual Meeting of Particle Accelerator Society Japan, Tsukuba, Aug. 1-3, 2011.
- [2] S. Michizono *et al.*, "Digital Feedback System for J-PARC Linac RF Source", Proc. of LINAC2004, Lübeck, Aug. 16-20, 2004.
- [3] K. Futatsukawa *et al.*, "Investigation into Humidity Characteristics of RF Devices at J-PARC Linac", Proc. of the 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Kyoto, July 31-Aug. 3, 2019.
- [4] Y. Fukui *et al.*, "Present Status of J-PARC Linac LLRF System", THPP38 in these proceedings, Sep. 2-4, 2020.